PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-176317

(43) Date of publication of application: 10.09.1985

(51)Int.Cl.

H03H 3/08

(21)Application number : 59-031357

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

TOSHIBA DENSHI DEVICE ENG

KK

(22)Date of filing:

23.02.1984

(72)Inventor: TAKEZAKI TORU

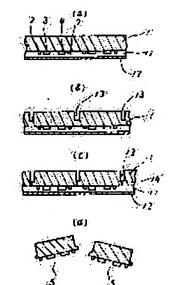
YAMASHITA KIYOBUMI

(54) WAFER SEPARATING METHOD FOR SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a surface acoustic wave from being reflected by the end face or the side face of an element, by notching a wafer for a surface acoustic wave element from the rear side on which an electrode pattern has been formed, dividing and separating the wafer, and constituting it.

CONSTITUTION: A coating layer of a silicon compound is coated on the surface of a wafer 1 on which an exciting electrode 4 and a receiving electrode 3 have been formed, dried, and an adhesive tape 12 is stuck. Subsequently, a notch 13 is made to about 1/3~2/3 of a wafer layer along a dicing line of each surface acoustic wave filter, on the rear side of the wafer by a cutter, etc. Also, the wafer 1 is divided along the notch 13, and a



crack 14 is formed along the notch of the wafer 1. Thereafter, the tape 12 is peeled off, a coating layer 11 stuck to the adhesive part of the tape is peeled off from the surface of the wafer 1, and each surface acoustic wave filter element 5 is obtained.

LEGAL STATUS

Page 2 of 2 Searching PAJ

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開昭60-176317

(43) 公開日 昭和60年 (1985) 9月10日

(51) Int. C1. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 3 H 3/08

審査請求

(21) 出願番号

特願昭59-31357

(71) 出願人 999999999

株式会社東芝

(22) 出願日

昭和59年(1984)2月23日

(71) 出願人 999999999

東芝電子デバイスエンジニアリング株式会

(全3頁)

(72) 発明者

(54) 【発明の名称】禅性表面波素子用ウエハ分離法

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

1

【特許請求の範囲】

(1)複数の弾性表面波素子の電極が形成されたウェハ表面にコーティング層を形成する工程と、このコーティング層上にテープを接着する工程と、前記ウェハ裏面に切込みを形成する工程と、この切込みにそい前記ウェハを各前記弾性表面波素子に分離する工程と、前記テープを各前記弾性表面波素子から剥離することにより前記コーデング層を前記弾性表面波素子表面から剥離する工程とを具備することを特徴とする弾性表面波素子用ウェハ分離法。

10

3

(B) 日本国特許庁(JP)

即特許出願公開

母公開特許公報(A) 昭60-176317

@Int_Cl.4

急別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月10日

H 03 H 3/08

7328-5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

弾性表面波索子用ウェハ分解法 ❷発明の名称

倒特 願 昭59-31357

⊕⊞ 顧 昭59(1984)2月23日

砂発 明 者

川崎市幸区堀川町72番地 東芝電子デバイス・エンジニア

リング株式会社内

砂発 明 者 ш 下 清 文

川岭市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

株式会社東芝 の出願人

川崎市幸区堀川町72番地

川崎市幸区堀川町72番地 東芝電子デバイス・エ

ンジニアリング株式会

弁理士 則近 憲佑 70代 理 人

1. 発明の名称

(1) 複数の弊性表面故患子の電極が形成された ウエハ表面にコーティングルを形成する工程と、 このコーテイング層上にテープを扱者する工程と、 前配ウエハ裏面に切込みを形成する工程と、この 切込みにそい前配ウエハを各前配別性表面放案子 に分離する工程と、前記テープを各前記単性表面 設累子から剝削することにより前配コーデング層 を貯配弾性表面放業子表面から制能する工程とを 具備することを特徴とする弾性設面放出子用ウェ

8. 発明の抑制力説明

(発明の技術分野)

本発明は、弾性表面被案子用ウェハ分離法に関

(発明の技術的背景とその問題点)

世来、 佐開昭 50 - 147691 号公報に開示されて

いるように弾性表面放木子は、例えば LiTaOsや LiNbOa等からなる圧単性クエハ上にアルミニウム 等の金属から形成した電極を有する弾性表面放案 子を複数形成したのち、ウェハの画内方向に扱動 する刃を有するスクライパーにより鰕崩状に切断 して、各弾性表面放業子に分離している。

ところが、各弾性表面技素子始適あるいは側面 が、鋸像状に切断されている為に非常に鋭利とな る。この為、この敵利な鋸歯状の切込みにより、 弾性表面波が増面あるいは何面で反射し、この反 射波が奄極に受信される。したがつて、弾性表面 故業子の特性が非常に劣化する危険性がある。

(発明の目的)

本発明は上述の問題点を維みてなされたもので **あり、 学性 表面 始が 妻子の 鋭面 あるいは 側面で反** 射するのを防止した弾性汲面故業子用ウェハ分離 法を提供するととを目的とする。

(発明の概要)

上述の目的を達成するために、本発明は、弾性 表面放果子用ウエハを電極ペターン形成英面から

6

ウェハ厚の L/3 乃至 2/3 位に切込みを入れ、この ウェハを刺る弾性表面波案子のウェハ分離法であ る。このため、各弾性表面波案子場面あるいは何 面を容易に相し、この端面あるいは何面に到達し た弾性表面波を粗面にて 乱反射させることにより、 電価に到達する不製波を飲養させる。したがつて、 弾性表面波案子の特性劣化を防止することが容易

〔発明の実施例〕

以下図面を参照して本発明の一実施例を説明する。

第1図において、LiTaO。やLINbO。 等からたる ウェー(I)上には複数の弾性表面放フィルタ素子(I) が形成されている。この弾性表面放フィルタ果子 (I)は、アルミからなるくし歯状電響が交差し形成 した貫み付けがされた励振電器(4)と、アルミから なるくし歯状電器が交差し形成した受信電器(3)と が対向して形成されている。この動振電器(4)と受 信電器(3)とを挟むように焼成された吸音層(3)がウェー(1)上に形成されている。このウェー(1)から各 特集唱60-176317(2)

弾性表面被フィルタ素子(D)を分離する方法を以下 説明する。

第2四(a)において、励振電磊(4)と受信電径(3) とが形成されたウエヘ(1)表面上にシリコン系のコ ーティング層部を<table-row>金布し乾燥させる。とのコーテ イング層型上へ粘着性のテープ値を接着する。と のコーテイング層如は、励振電艦(4)と受信電艦(3) との損傷を防止するものである。この後、カッタ 毎でウエへ裏面上に各弾性表面放フィルタのダイ シングラインにそい、ウエベ厚の 1/3 乃至 2/3 位 の切り込みを入れる。この切込み時を入れた状態 を第2囟(b)に示す。この切込み間に絞つてウェ へ(I)を削る。すると第2図 (c) に示す機にウェハ (1)の勿込み時に最い割れ目別がはいる。この後、 テープ間を剝離すると同時に、テープの粘着部分 にコーティング層 GDが 接着して、ウエハ(I) 表面が ら 剝離する。 剝削すると、 第2回 (d) に示す如く、 各弾性表面波フィルタ果子(6)に分離される。

次に第3回(a)乃至第3回(b)を参照して、実施例の効果を説明する。弾性表面波フィルタ素子

(6)の圧電影板のの動製器無(4)及び受信電極(3)とか 構成された表面機器 (2101) 及び倒面 (2102) の周 囲は、微細な凹凸状となる。また、カッタ等で圧 電影板のの裏面から切込みを入れたので、裏面四 角 (2103) が鋭角状となる。チップテイズ 5 mm×14 mm で 50 MHs 帯のペンドペスフィルタ を従来技術で ウェハから分離した場合と、本発明の方法により ウェハから分離した場合の効果を第 1 表にまとめ てみる。

第 1 旁

	従来の 方法	本発明の 方法	(1) 考
サップサイズ	1	0.9~0.8	(10~20%小型化)
権域外レベル	~ 30 dB	-32~-37dH	(-2~-74月改告)
固定特技((安定度)	~ 0.6 23	~0.2=	推废略 0.4 和向上

なお、上述の実施例では、弾性表面放フィルタを例に用いて説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、例えば弾性表面放共挺子にも用いることは可能である。

(発明の効果)

上述の構成をとることにより、本発明は不要故 を検査させることができるので、弾性表面放案子 の特性を大幅に向上させることができる。

4 関面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例に用いるウェハの模式 平面図、第2図(a) 乃至第2図(d) は本発明の弾 性表面波素子用ウェハ分離法の実施例を説明する ための説明模式図、第3図(a) 乃至第3図(b) は 本発明の弾性表面波索子用ウェハ分組法の実施例 により得られた弾性表面波索子の機式平面図であ

(1)…ウェヘ。

(3) … 专信電馬

(4)…励报准值。

(5) … 弾性岩面波フィルタ第子

413…コーティング用。03…テーブ

代學人 弁理士 則 近 婦 佑 (丹本)を)

